## НЕЛИНЕЙНЫЕ СВЧ-СВОЙСТВА БЛОЧНЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> ВБЛИЗИ ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПЕРЕХОДА

С. В. Барышев<sup>а\*</sup>, А. В. Бобыль<sup>а</sup>, В. В. Курин<sup>b</sup>, Ю. Н. Ноздрин<sup>b</sup>, Е. Е. Пестов<sup>b</sup>, Р. А. Сурис<sup>a</sup>

<sup>а</sup> Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 194021, Санкт-Петербург, Россия

<sup>b</sup> Институт физики микроструктур Российской академии наук 603950, ГСП-105, Нижний Новгород, Россия

Проведены исследования структуры и локального нелинейного СВЧ-отклика блочных пленок YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub>, а также микромостиков этих пленок методом низкотемпературной сканирующей микроскопии. Обнаружена корреляция полуширины температурной зависимости мощности третьей гармоники  $W_{TH}$  и кривой напряжения, индуцируемого электронным зондом  $W_{EBIV}$ , для среднего размера блока. Предложена теоретическая модель, демонстрирующая, что при больших размерах блоков нелинейный СВЧ-отклик определяется внутриблочным пиннингом абрикосовских вихрей, а при уменьшении их размера в отклике появляется дополнительный вклад, связанный с пиннингом гипервихрей на джозефсоновской сетке межблочных границ.

PACS: 74.25.Nf, 74.25.Qt, 74.78.Bz

Несмотря на успешное применение пленок высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) в радиофизике [1], при высоких уровнях мощности СВЧ-сигнала нелинейность высокочастотного отклика ВТСП-пленок приводит к интермодуляционным искажениям сигнала [2], генерации высших гармоник основной частоты [3] и росту СВЧ-потерь [4], что ограничивает применение сверхпроводниковых СВЧ-устройств. Известно, что нелинейные СВЧ-свойства ВТСП-пленок могут быть обусловлены как собственными свойствами сверхпроводника [2, 5, 6], так и реальной микроструктурой образца [4, 7–9]. Однако при температурах, близких к критической температуре  $T_c$ , все величины критических токов, характеризующих различные механизмы нелинейности, стремятся к нулю и многие из них могут давать свой вклад в полный нелинейный отклик. Поэтому вопрос о природе нелинейного ВТСП-отклика в окрестности  $T_c$  до сих пор остается открытым.

В настоящей работе проведены исследования влияния микроструктуры пленок YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> на их нелинейные СВЧ-свойства и электрофизические параметры. Установлена корреляция между средним размером блоков, из которых состоят пленки, и полуширинами максимумов температурных зависимостей мощности третьей гармоники и напряжения, индуцированного электронным пучком (EBIV-сигнал). В рамках модели эффективной среды показано, что при больших размерах блоков нелинейный СВЧ-отклик определяется внутриблочным пиннингом абрикосовских вихрей, а при уменьшении их размеров в отклике появляется дополнительный вклад, связанный с пиннингом гипервихрей на джозефсоновской сетке межблочных границ.

В работе экспериментально исследовалась серия эпитаксиальных *с*-ориентированных пленок  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  толщиной d = 0.7-0.9 мкм, выращенных на подложках LaAlO<sub>3</sub> путем магнетронного распыления мишеней составов (1 : 2 : 3) и (2 : 3 : 5) в смеси газов Ar/O при давлении 40 Па и температуре подложки 750 °C. Температура перехода

<sup>\*</sup>E-mail: lolapalooza@mail.ru



Рис.1. Зависимости полуширины пика сигнала третьей гармоники  $W_{TH}$  (кружки), EBIV-сигнала  $W_{EBIV}$  (квадраты) и тока пиннинга  $j_p$  (треугольники) от среднего размера кристаллита a для эпитаксиальных пленок YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub>. Линиями показаны зависимости W(a) и  $j_p(a)$ , рассчитанные с помощью модели эффективной среды для нелинейного отклика  $W_{TH}$  (штриховая кривая), сигнала EBIV (сплошная кривая) и тока пиннинга (штрихпунктирная кривая)

пленок в сверхпроводящее состояние варьировалась в пределах 80–92 К, ширина перехода — от 0.15 до 3.6 К. Пленки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> имели плотность критического тока пиннинга  $j_p(77 \text{ K}) \approx 10^5 - 10^6 \text{ A/cm}^2$ .

Как показали исследования, выполненные с помощью электронной просвечивающей микроскопии, пленки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> имеют блочную структуру, т.е. эти пленки состоят из блоков с малоугловыми границами (межблочным пространством). Для определения размеров блоков регистрировались дифракционные кривые качания дифрактометром фирмы RIGAKU  $(D_{max} - B/RC)$  с использованием специальной схемы коллимации, уменьшающей расходимость первичного пучка рентгеновского излучения  $(\lambda_{\rm Cu} = 1.54183 \,{\rm \AA})$  в режиме  $\theta$ -2 $\theta$ -сканирования. После обработки данных рентгеноструктурного анализа по соответствующим формулам в приближении блочно-мозаичной модели были получены размеры области когерентного рассеяния (ОКР) для каждого из образцов, значения которых оказались в пределах от 0.2 до 0.8 мкм. Под средним размером одиночного блока а далее подразумевается средний размер OKP.

Для поиска корреляции между структурными и электрофизическими параметрами были использованы две независимые зондовые методики. Метод ближнепольной нелинейной СВЧ-микроскопии основан на регистрации нелинейного СВЧ-отклика зондом индуктивного типа — металлической проволокой длиной 1 мм и диаметром 50 мкм, соединяющей внешний и внутренний проводники коаксиального кабеля [10, 11]. Уровень падающей мощности на частоте первой гармоники ( $\nu = 472$  МГц) был равен 100 мВт. С помощью данной методики при температурах, близких к  $T_c$ , измерялись полуширины  $W_{TH}$  температурной зависимости третьей гармоники  $P_{3\omega}(T)$  и строилась зависимость полуширины от среднего размера блока,  $W_{TH}(a)$  (рис. 1, кружки). Вторая методика низкотемпературной сканирующей микроскопии [12-14] позволяет определять как температурную зависимость локального сопротивления  $\rho_i(T)$  при помощи функции  $f(T_{ci})$  — *EBIV*-сигнала одиночного фрагмента пленки, так и строить функцию  $F(T_{ci})$  распределения фрагментов по критической температуре. Размер фрагмента составляет примерно 4 мкм и определяется размером зонда и зоной теплового разогрева. Поскольку температурная зависимость интегрального сопротивления сверхпроводящих полосок может отличаться от поведения сопротивления локальных фрагментов, в случае низкотемпературной сканирующей микроскопии для получения параметра  $W_{EBIV}$  (рис. 1, квадраты) использовалась специальная процедура свертки [15]. Подобное совмещение таких методик (рис. 2) дает информацию о свойствах сверхпроводника в очень широком температурном диапазоне, поскольку области регистрации сигналов используемых зондовых методик лежат в различных температурных диапазонах. При этом нелинейный СВЧ-отклик пленок YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> появляется в области температур  $T_{c0}$ , когда величина удельного сопротивления  $\rho(T)$  образца обращается в нуль [10].

Рассмотрим феноменологическую модель двухфазного сверхпроводника, состоящего из цилиндрических сверхпроводящих гранул, помещенных во вторую среду, которую будем называть матрицей. При этом считаем, что первая фаза описывает сверхпроводящие свойства блока, а вторая — наличие межблочного пространства в сверхпроводящей пленке. В частности, такой подход позволяет моделировать также среду сверхпроводящих гранул, соединенных между собой джозефсоновскими связями [9].

Найдем вольт-амперную характеристику двухфазной среды  $\langle E \rangle (\langle j \rangle)$ , содержащей в себе фазу цилиндрических включений с радиусом *a* и объемной концентрацией  $p = V_1/V$  (где  $V_1$  — общий объем всех гранул, а V — объем сверхпроводника), используя приближение эффективной среды [14, 16], которое справедливо при любых объемных концентраци-



Рис. 2. Температурные зависимости мощности третьей гармоники  $P_{3\omega}(T)$ , нормированной на свое максимальное значение  $P_{3\omega \, max}$ , сопротивления мостика  $\rho(T)$ , нормированного на сопротивление нормальной фазы (T = 300 K), и эффективного критического тока  $j_c(T)$ , нормированного на значение критического тока при T = 0, для пленки YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub>. На вставке показана температурная зависимость EBIV-сигнала (для другой пленки), нормированная на свое максимальное значение. На рисунке также указана температура  $T_{c0}$  перехода в СП-состояние и критическая температура  $T_c$  перехода в СП-состояние в ЕВІV-методике. Отмечены основные параметры, использующиеся в работе: полуширины температурных зависимостей сигнала третей гармоники  $W_{TH}$  и EBIV-сигнала  $W_{EBIV}$ 

ях фазы включений р:

$$p\frac{\langle\rho\rangle - \rho_1(j_1, T)}{\langle\rho\rangle + \rho_1(j_1, T)} + (1 - p)\frac{\langle\rho\rangle - \rho_2(j_2, T)}{\langle\rho\rangle + \rho_2(j_2, T)} = 0, \quad (1)$$

где  $\langle \rho \rangle = \langle E \rangle / \langle j \rangle$  удельное сопротивление эффективной среды, а  $\rho_1 = E_1(j_1, T)/j_1$ ,  $\rho_2 = E_2(j_2, T)/j_2$  удельные сопротивления первой и второй сред. В качестве модельной зависимости возьмем вольт-амперную характеристику безгистерезисного джозефсоновского контакта [17]:

$$\mathbf{E}_{1,2}(j_{1,2},T) = \\ = \rho_{n1,2} \operatorname{sign}(j_{1,2}) \sqrt{j_{1,2}^2 - j_{c1,2}^2(T)} \frac{\mathbf{j}_{1,2}}{j_{1,2}}, \quad (2)$$

где  $j_{c1}(T)$ ,  $j_{c2}(T)$  — критические плотности токов,  $\rho_{n1}$ ,  $\rho_{n2}$  — удельные сопротивления соответствующих фаз. Будем полагать, что величины эффективной плотности тока  $\langle j \rangle$  и эффективной напряженности электрического поля  $\langle E \rangle$  в сверхпроводнике, соответственно, равны

$$\langle j \rangle = p j_1 + (1 - p) j_2,$$
 (3)

$$\langle E \rangle = p E_1(j_1, T) + (1 - p) E_2(j_2, T),$$
 (4)

где  $j_1$ ,  $E_1$  и  $j_2$ ,  $E_2$  — величины плотности токов и электрических полей в блоках и матрице, соответственно. Решив численно систему уравнений (1)–(4) и считая, что зависимость объемной концентрации p от размера блока a задается как

$$p(a) = \left(\frac{a}{a+d}\right)^2$$

(где d — некоторая константа), определяем  $\langle E \rangle$  в сверхпроводнике и вольт-амперную характеристику композитной среды  $\langle E \rangle (\langle j \rangle)$ . Результаты численного расчета ширины пика нелинейного отклика *W*<sub>TH</sub> (штриховая кривая) и ширины *EBIV*-сигнала *W<sub>EBIV</sub>* (сплошная кривая) от среднего размера блока а показаны на рис. 1. Видно, что при увеличении размера блока а, а следовательно, и объема включений  $(p \sim a^2)$  полуширины  $W_{TH}$  и  $W_{EBIV}$ , т. е. ширина сверхпроводящего перехода  $\rho(T)$ , уменьшаются. Результаты расчетов показали, что это возможно в том случае, когда среда состоит из монокристаллов (блоков), помещенных в сверхпроводящую матрицу с подавленным критическим током:  $j_{c1}(T) > j_{c2}(T)$ . В этом случае при возрастании объема монокристаллической (блочной) фазы в сверхпроводнике ток начинает концентрироваться в блоках, что приводит к возрастанию эффективной плотности тока сверхпроводника  $\langle j_c \rangle$ .

Отметим, что уширение температурной зависимости мощности третьей гармоники и EBIV-сигнала связывается нами в основном с перераспределением тока между двумя фазами. Однако существует еще один механизм уширения, влияющий на ход сопротивления и генерацию третьей гармоники — в блоках существует разброс по критической температуре перехода в сверхпроводящее состояние. В этом случае существование нескольких фаз с различными температурами перехода приводит к уширению температурной зависимости  $\langle \rho \rangle(T)$ и даже к появлению на ней дополнительных ступеней и, соответственно, дополнительных пиков на кривой EBIV-сигнала или на температурной зависимости нелинейного отклика. В наших экспериментах на зависимостях нелинейного отклика и кривых EBIV-сигнала от температуры наблюдался только один максимум. Кроме того, рентгеноструктурные исследования показали, что соединение YBCO, содержащееся в блоках, имеет структуру 1-2-3, а сверхпроводящих фаз ҮВСО с другим катионным

составом (например, фазы YBCO со структурами 1–2–4 или 2–4–7) или с существенно различным содержанием кислорода [18] не было обнаружено. В этом случае разброс по критической температуре в блоках и матрице может быть обусловлен существованием микродеформаций напряжения  $\delta\varepsilon$  (разброс значений параметра c) и приводить к некоторому уширению температурных зависимостей сигналов. Этот механизм должен влиять на подавление или увеличение критического тока в блоках, т.е. задавать дисперсию

$$j_c(T) = j_c^0 (1 - t_i)^{\alpha, \beta}$$

и приводить к отклонению положения экспериментальных точек от теоретических зависимостей. Однако экспериментальные исследования *EBIV*-сигнала показали, что разброс критических температур в образцах составил 0.2 К при больших размерах блоков и 0.5 К для малых размеров блоков, что меньше величин уширения сигналов, обнаруженных нами в эксперименте. Поэтому мы считаем, что основным механизмом уширения температурных зависимостей мощности третьей гармоники и *EBIV*-сигнала является перераспределение тока в двухфазной системе.

Для экспериментальной проверки предложенной выше модели двухфазного сверхпроводника был дополнительно измерен критический ток  $j_p$ , обусловленный пиннингом вихрей в образце, при различных размерах блоков а (рис. 1, треугольники). Величина *j*<sub>p</sub> определялась в рамках модели Бина по остаточной намагниченности пленки, измеренной бесконтактным методом [11] с помощью датчика Холла. Эти эксперименты показали хорошее качественное и количественное согласие с моделью двухфазного сверхпроводника. А именно, при увеличении а наблюдалось уменьшение ширины температурных зависимостей сигналов W<sub>TH</sub> и W<sub>EBIV</sub> за счет возрастания величины плотности критического тока пиннинга *j*<sub>*p*</sub>. При этом значения критических токов пиннинга при больших  $(j_{p1}(77 \text{ K}) = 10^6 \text{ A/cm}^2)$  и малых  $(j_{p2}(77 \text{ K}) = 10^5 \text{ A/cm}^2)$  значениях размеров гранул хорошо согласуются с величинами критических токов двух сред,  $j_{c1}(77 \text{ K}) = 3 \cdot 10^{6} \text{ A/cm}^2$  и  $j_{c2}(77 \text{ K}) = 10^5 \text{ A/см}^2$ , полученных из модели двухфазного сверхпроводника. Таким образом, исходя из феноменологической модели сверхпроводника можно сделать вывод о том, что при больших размерах блоков нелинейный СВЧ-отклик определяется внутриблочным пиннингом абрикосовских вихрей, а при уменьшении их размеров в отклике появляется дополнительный вклад, связанный с пиннингом гипервихрей на джозефсоновской сетке межблочных границ.

Для ответа на вопрос о характере проникновения магнитного поля в эпитаксиальную пленку YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> можно воспользоваться фазовой диаграммой смешанного состояния блочных сверхпроводников [19]. Отметим, что в нашем случае вихри в образце могут рождаться только СВЧ-зондом. При этом, если  $a \approx 800$  нм, то высокочастотное магнитное поле проникает в объем блоков в виде абрикосовских вихрей, поскольку магнитное поле, создаваемое СВЧ-зондом вблизи поверхности пленки, составляет величину порядка  $H_{rf} = 14$  Э и превышает первое критическое поле кристаллитов (блоков)  $H_{c1}(91 \text{ K}) = 10 \text{ }$ . В другом предельном случае, когда а порядка лондоновской глубины проникновения  $\lambda_L(77 \text{ K}) \approx 200 \text{ нм}, H_{rf}$  проникает в джозефсоновские связи в виде гипервихрей, так как  $H_{rf} < H_{c1}(77 \text{ K}) = 150$  Э. В то же время, поскольку для характерных параметров пленок  $(\lambda_J (77 \text{ K}) = 0.4 \text{ мкм}, j_c (77 \text{ K}) = 5 \cdot 10^5 \text{ A/cm}^2) H_{rf}$ меньше первого критического поля джозефсоновского перехода  $H_{c1}^{J}(77 \text{ K}) = 25 \ \Im \ [20]$ , в этом случае джозефсоновские вихри в пленке  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  не возникают.

Также следует отметить, что из зависимостей на рис. 1 следует, что увеличение размера блока в 3 раза приводит к сужению полуширин температурной зависимости сигнала третьей гармоники  $W_{TH}$ , кривых  $EBIV W_{EBIV}$  и росту критического тока сверхпроводника  $j_c$  приблизительно в 10 раз, уменьшая тем самым CBЧ-потери и коэффициент нелинейности

$$\alpha(T) \sim \frac{1}{j_c(T)^2}$$

[4,11], соответственно, в 10 и 100 раз. Это приводит к снижению нелинейных эффектов в пленках  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  и увеличивает температурный диапазон применения ВТСП-структур.

Таким образом, в настоящей работе исследовано влияние среднего размера блока на нелинейные СВЧ-свойства и электрофизические параметры эпитаксиальных пленок YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub>. Экспериментально обнаружена корреляция полуширины температурной зависимости мощности третьей гармоники и кривых *EBIV* со средним размером блока. На основе феноменологической модели двухфазного сверхпроводника разделены вклады в нелинейном CBЧ-отклике, обусловленные внутриблочным и межблочным пиннингом вихрей, при температурах, близких к *T<sub>c</sub>*. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-02-16592), МНТЦ 2920.

## ЛИТЕРАТУРА

- C. Collado, J. Mateu et al., IEEE Trans. Appl. Supercond. 15, 992 (2005).
- T. Dahm and D. J. Scalapino, Phys. Rev. B 60, 13125 (1999).
- C. Wiker, Z.-Y. Shen et al., IEEE Trans. Appl. Supercond. 5, 1665 (1995).
- 4. H. Xin, D. E. Oates et al., Phys. Rev. B 65, 214533 (2002).
- 5. Л. П. Горьков, Г. М. Элиашберг, ЖЭТФ 54, 612 (1968).
- D. Agassi and D. E. Oates, Phys. Rev. В 72, 014538 (2005); В. В. Курин, А. А. Уткин, ЖЭТФ 127, 652 (2005).
- C. J. van der Beek, M. Konczykowski et al., Phys. Rev. Lett. 74, 1214 (1995).
- G. Hampel, B. Batlogg et al., Appl. Phys. Lett. 71, 3904 (1997).
- 9. J. Halbritter, J. Supercond. 8, 691 (1995).

- 10. E. E. Pestov, V. V. Kurin, and Yu. N. Nozdrin, IEEE
- Trans. Appl. Supercond. 11, 131 (2001).
  11. А. А. Андронов, Е. Е. Пестов и др., Изв. Вузов. Радиофизика 46 (2), 123 (2003).
- 12. J. R. Clem and R. P. Huebener, J. Appl. Phys. 51, 2764 (1980).
- M. E. Gaevski, A. V. Bobyl, S. G. Konnikov et al., Scanning Microsc. 10, 679 (1996).
- 14. D. V. Shantsev, M. E. Gaevski, A. V. Bobyl et al., Phys. Rev. B 60, 17 (1999).
- **15**. Ю. Н. Ноздрин, Е. Е. Пестов, В. В. Курин, С. В. Барышев и др., ФТТ **12** (2006).
- 16. X. C. Zeng, D. J. Bergman, P. M. Hui, and D. Stroud, Phys. Rev. B 38, 10970 (1988).
- 17. К. К. Лихарев, Введение в динамику джозефсоновских переходов, Наука, Москва (1985).
- 18. Н. М. Плакида, Высокотемпературные сверхпроводники, Международная программа образования, Москва (1996).
- 19. E. B. Sonin and A. K. Nagantsev, Phys. Lett. A 140, 127 (1989).
- **20**. В. В. Шмидт, Введение в физику сверхпроводников, МЦНМО, Москва (1985).